

ULTRASONIC INSPECTION DEVICE AND FLAW DETECTION METHOD

Publication number: JP2002005903 (A)

Publication date: 2002-01-09

Inventor(s): TANAKA AKIRA; NISHIGUCHI YOSHIYUKI +

Applicant(s): MITSUBISHI HEAVY IND LTD +

Classification:

- international: G01N29/04; G01N29/04; (IPC1-7): G01N29/10; G01N29/04

- European:

Application number: JP20000184821 20000620

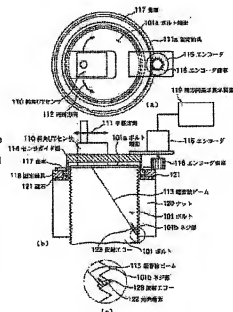
Priority number(s): JP20000184821 20000620

Also published as:

JP4215934 (B2)

Abstract of JP 2002005903 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ultrasonic inspection device capable of removing deficiency of a conventional device, concerning flaw detection in a screw tooth flank in which an ultrasonic wave can be emitted only in the device axial center direction and flaw detection of the test object circumference is difficult.; **SOLUTION:** A sensor guide plate 114 composed of a fixing jig having a toroidal gear, an encoder gear 116 for rotating by interlocking with a gear 117 installed in a gap between the fixing jig and a test object, an encoder 115 for detecting a rotation angle around the test object from the rotation of the gear, an angle UT sensor 110 for emitting an ultrasonic wave movable in the radius direction of the test object and having a prescribed angle of refraction to the inside of the test object, and receiving a reflected echo from the vertical face of the test object circumference and no reflected echo of a flaw part, or the like, is installed on the upper end of a support on the test object circumference.; Hereby, detection of a flaw inside the test object center and detection of a minute flaw on the circumference are enabled by the ultrasonic wave in the test object axial center direction. In detection of only a flaw inside the test object circumference, adjustment of the test object upper face and the opposite lower face into an accurate parallel faces is not required.



Data supplied from the espacenet database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-5903

(P2002-5903A)

(43) 公開日 平成14年1月9日 (2002.1.9)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	データベース (参考)
G 0 1 N 29/10	5 0 1	G 0 1 N 29/10	5 0 1 2 G 0 4 7
29/04	5 0 2	29/04	5 0 2

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2000-184821(P2000-184821)

(22) 出願日 平成12年6月20日 (2000.6.20)

(71) 出願人 00006208

三菱重工株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

(72) 発明者 田中 亮

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目1番1号

(72) 発明者 三菱重工株式会社高砂製作所内

(72) 発明者 西口 善行

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目1番1号

(72) 発明者 三菱重工株式会社高砂製作所内

(74) 代理人 100069246

弁理士 石川 新 (外 1 名)

Fターム (参考) 2G047 AC07 B802 BC07 EA11 GA06

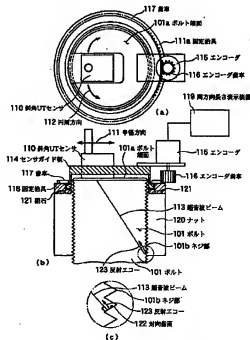
GA19 GB02 GF18 GJ02 GJ14

(54) 【発明の名称】 超音波探傷装置及び探傷方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 超音波を装置軸心方向にしか発射できず、被検体外周の欠陥検出が難しいネジ歯面内欠陥検出に関して、従来装置の不具合を解消できる超音波探傷装置を提供する。

【解決手段】 被検体外周の支持体上端に円環状の歯車を設けた固定治具、固定治具と被検体との間隙を設けた歯車117と噛合回転するエンコーダ歯車116、歯車の回転から被検体回りの回転角度を検出するエンコーダ115、及び被検体の半径方向に移動可能で、所定屈折角の超音波を被検体内部に発射し、被検体外周の垂直面からの反射エコーを受波するが、欠陥部の反射エコーは受波しない斜角UTセンサ110等で構成されるセンサガイド板114を設けた。これにより、被検体軸心方向の超音波で被検体中央部内部欠陥の検出及び外周の微小な欠陥の検出が可能になる。また、被検体外周内部の欠陥のみの検出に際しても、被検体上端面と対向する下端面とを正確な平行面にする必要がなくなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被検体の上端に設置されたUTセンサから被検体内部に超音波を放射し、被検体内部の欠陥からの反射エコーを受信し、この受信信号により被検体内部に生じている欠陥を検出する超音波探傷装置において、前記被検体の外周を包囲して配置された支持体の上端に設けられ円環状の歯車が前記被検体の外周を包囲して上端に配置された固定治具と、前記固定治具と間隙を設けて前記被検体の上部外周を包囲して配設され、前記上部外周に沿って回転するセンサガイド板とからなり、前記センサガイド板には前記歯車と噛合して前記被検体の外周を回転するエンコーダ歯車、前記エンコーダ歯車の回転による前記センサガイド板の前記被検体の外周回りの回転角度を検出するエンコーダ及び前記被検体の上方を半径方向に移動自在に、軸心方向から偏向した前記超音波を前記被検体内部に放射し、前記被検体内部外周に形成された垂直面で反射された反射エコーを検出できる前記UTセンサとしての斜角UTセンサを設けたことを特徴とする超音波探傷装置。

【請求項2】 被検体の上端に設置されたUTセンサから被検体内部に超音波を放射し、被検体内部の欠陥からの反射エコーを受信し、この受信信号により被検体内部に生じている欠陥を検出する超音波探傷装置において、独立に駆動可能な超音波振動子を内部に設け前記超音波振動子の駆動時間を調整することにより、軸心方向から所望の方向に偏向させた超音波を前記被検体内部に放射し、前記被検体内部の外周に形成された垂直面で反射された反射エコーを検出できる前記UTセンサとしてのフェーズドアレイUTセンサを前記被検体上端に設けたことを特徴とする超音波探傷装置。

【請求項3】 前記斜角UTセンサ若しくはフェーズドアレイUTセンサの軸心方向から所望の方向に偏向させた超音波を前記被検体内部に放射させる工程と、前記被検体内部外周に形成された垂直面から反射される反射エコーを前記斜角UTセンサ若しくはフェーズドアレイUTセンサに入射させて検出する工程と、前記被検体内部に放射された超音波に対応する前記反射エコーが検出されないとき、前記超音波の発射方向の前記被検体内部に欠陥が生じていることを検出する工程とからなることを特徴とする超音波探傷方法。

【請求項4】 被検体の上端に設置されたUTセンサから被検体内部に超音波を放射し、被検体内部の欠陥からの反射エコーを受信し、この受信信号により被検体内部に生じている欠陥を検出する超音波探傷装置において、集束超音波ビームを被検体内部に放射し、被検体内部に発生している欠陥先端で反射される反射エコーを検出し、被検体内部欠陥を検出できる前記UTセンサとしての集束型斜角センサを前記被検体上端に設けたことを特徴とする超音波探傷装置。

【請求項5】 前記集束型斜角センサから軸心方向から

所望の方向に偏向させた前記集束超音波ビームを前記被検体内部に放射させる工程と、前記被検体内部から反射される反射エコーを前記集束型斜角センサに入射させる工程と、前記被検体内部に放射された前記集束超音波ビームに対応する前記反射エコーが検出されたとき、前記集束超音波ビーム発射方向の前記被検体内部に欠陥が生じていることを検出する工程とからなることを特徴とする超音波探傷方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、被検体内に発生している欠陥を超音波を使用して検出する超音波探傷装置及び超音波探傷方法に係り、特に、被検体としてのボルトのネジ部等の限定された外周縁部に発生し、又は超音波の発信方向と偏向した方向に斜射して発生する欠陥を検出できる超音波探傷装置及び超音波探傷方法に関する。

【0002】

【従来の技術】二分割されたガスタービンケーシング等の分割面を結合して一体化するボルト等のネジ部では、大きな応力がかかり、割れの発生が懸念されることから、その割れを検出してボルト等の破断を防止することが必須となっている。この割れの検出手段としては、超音波探傷センサ(Ultrasonic Testing sensor:以下UTセンサという)を適用した超音波探傷装置を使用して行う超音波探傷方法が従来から知られている。

【0003】この超音波探傷装置は、ボルト等の被検体内部に超音波を放射し、内部に発生している欠陥(割れ)からの跳ね返りである反射エコーを検出することにより、被検体中の欠陥の存在を割り出し検出するようにしたものである。すなわち、従来の超音波探傷装置は、図5に示すように被検体としてのボルト101の端面101aに超音波探傷センサ102を設置し、ボルト端面101aからボルト101の軸心方向と平行にボルト101の内部に超音波103を放射する。

【0004】このUTセンサ102からボルト101内に放射された超音波103は、ボルト101内に不連続構造を形成する割れ105が発生していなければ、超音波103は反射されずボルト101内の割れ105発生がないことが検知できる。

【0005】しかしながら、図5(b)に示すようにUTセンサ102から放射された超音波103の経路中に、例えば、ボルト101のネジ部101bから発生した割れ105による不連続構造がある場合には、ボルト101の内部に放射された超音波103は、この割れ105によって反射される。この反射された、反射波(反射エコー)106は、割れ105が超音波103の発射方向に垂直面をなして発生している場合、UTセンサ102で検出され、発射時間と入射時間との時刻差 $\Delta t'$ を計測し、この時刻差 $\Delta t'$ と既知であるボルト内音速

vとから、積算演算 $\Delta t \times v$ によりボルト101の内部に発生している割れ105等の欠陥およびその位置を検出することができる。

【0006】また、従来の超音波探傷装置による超音波探傷方法では、UTセンサ102として、ボルト101の軸心方向と一致させて超音波103を放射させる。いわゆる垂直ビームを発生させるようにしたUTセンサ101が用いられていた。このために、図6(a)に示すように、ボルト101のネジ山101bから発生した割れ105がネジ山の深さ範囲に留まる場合又は図6

(b)に示すように、割れ105がネジ山の深さ以上のボルト101内部に発生しているような場合でも、割れ105の方向が超音波103の伝送方向(垂直ビーム方向)と直交する方向から偏向して発生している場合には、これらの割れ105によって反射する反射波106がUTセンサ102では得られない。あるいは反射波106がセンサ102に戻らず、UTセンサ102で検出できないことがあり、割れ105等欠陥の検出が困難になっていた。

【0007】さらに、UTセンサ102として垂直ビームを発生させるものを使用されていたために、ボルト101に割れ105等の欠陥が発生していない場合も、図6(b)に示すような割れ105がボルト101内に発生している場合も、反射エコー106がUTセンサ102に入射されないうえ、割れ105等の欠陥の発生の有無の区別がつかないという不具合があった。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述した従来の超音波探傷装置およびこの装置を使用して行われていた超音波探傷方法の不具合を解消して、ネジ山高さ内に留まる微小割れ及び被検体の内部で被検体内に放射される超音波の方向に垂直にされた垂直面から傾いた状態で発生している割れを検出できる超音波探傷装置及び探傷方法を提供することを課題とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】このため、本発明の超音波探傷装置は、次の手段とした。

【0010】(1)内部に生じている欠陥を検出する被検体の外周を包囲して配置された支持体の上端に設けられ、被検体の全外周を包囲して設けられた円環状の歯車を上端に配置した固定治具を設けた。なお、固定治具上への円環状の歯車の配置は、固定治具と歯車との間に磁石等を配置し、固定治具と歯車とは固着せず、欠陥検出時には歯車は固定治具の所定位置に磁石の吸引力で配置され、欠陥検出後には取り外し工具等を使用することなく自在に取り外し出来るようにし、作業時間短縮を図れるものにすることが好ましい。

【0011】(2)固定治具と間隙が設けられるとともに、被検体の上部全外周とも間隙が設けられて配置された上部外周に沿って回転し、固定治具に設けた歯車と噛

合して回転するエンコーダ歯車、エンコーダ歯車の回転から被検体の外周回りの回転角度を検出するエンコーダ及び被検体の外周回り回転角度位置で被検体の上方を半径方向に移動自在にされ、被検体の任意回転角度位置に配置でき、軸心方向から偏向した屈折角の超音波を被検体内部に放射でき、超音波の放射方向に直交して被検体外周に形成されたネジ溝等の被検体外周内部の垂直面で放射方向と同方向に反射される反射エコーを受波でき、また、超音波の放射方向と同方向に反射されない被検体内部に発生している欠陥からの反射エコーは受波できない、従来のUTセンサに対応する斜角UTセンサをそれぞれ具えたセンサガイド板を設けた。

【0012】なお、斜角UTセンサとしては、放射される超音波が被検体外周内部に形成されたネジ溝の端面の如く、被検体外周内部の高さ方向に形成された垂直面の何れにも垂直に入射できるように、放射される超音波の軸心方向からの屈折角が異なる複数のものを使用することが好ましい。また、センサガイド板を被検体の外周回りに制御駆動して回転させる駆動装置及び斜角UTセンサを被検体の半径方向に制御駆動して移動させる駆動装置をそれぞれ設けるようにすることが好ましい。

【0013】(a)これにより、従来のUTセンサの如く被検体軸心に平行な超音波の被検体内部への放射による被検体中央内部に発生している割れ等の欠陥の検出ができるだけでなく、ネジ溝等が刻設された被検体外周内部に発生している割れ等の欠陥の検出が、屈折角が異なるようにされた複数の斜角UTセンサからの選択、斜角UTセンサの被検体の上方半径方向の移動量及びセンサガイド板の被検体回りの回転量による斜角UTセンサの任意角度の設定の組み合わせにより、ネジ溝の端面角度のように種々の角度に形成される場合、若しくは所定角度で形成する場合であってもネジ溝が配置されている高さ方向の違いにより入射角が変化する場合には、ネジ溝の端面等の被検体外周に形成された垂直面に内部から超音波を垂直に入射させることができ、欠陥が発生していない被検体内部からの反射エコーは斜角UTセンサに入射させることができるようになる。

【0014】従って、被検体内部に発生している割れ等の欠陥がネジ溝の端面等を起点とするネジ溝の深さ程度の微小な欠陥であっても、確実に、しかも、被検体の全、全周にわたって検出することができる。

【0015】また、本発明の超音波探傷装置は、次の手段とした。

【0016】(3)被検体の上端に設置されたUTセンサから被検体内部に超音波を放射し、被検体内部の欠陥で反射される反射エコーを受信し、この受信信号により被検体内部に生じている欠陥を検出する超音波探傷を行うUTセンサとして、被検体上端に設置され、内部に設けられ独立に駆動可能な超音波振動子の駆動時間(ディレイ時間)を調整することにより、発進された超音波を

軸心方向から所望の方向に偏向させた屈折角にして被検体内部全周方向に発射し、被検体内部の外周に形成されたネジ溝等の垂直面で反射される反射エコーを検出し、被検体外周内部に生じている欠陥を検出できるフェーズドアレイUTセンサを設けた。

【0017】(b)これにより、上記(a)と同様な作用、効果がえられとともに、本発明の超音波探傷装置においては、発達した超音波の軸心方向からの屈折角がディレイ時間を変更(制御)することにより、任意に変更できるように浅い位置のネジ部の欠陥検出には超音波の屈折角が大きくなるディレイ時間にし、深い位置のネジ部の欠陥検出には屈折角が小さくなるディレイ時間にするように、欠陥検出ができるようになる。

【0018】従って、第1発明の超音波探傷装置の如く、屈折角が異なる複数の斜角UTセンサからのセンサの選択、被検体の上半径方向移動及びセンサガイド板の被検体回りの回転による斜角UTセンサの任意角度の設定の組み合わせによる欠陥検出、いわゆる、センサ走査をさせることなく被検体高さ方向の被検体外周部全体の欠陥探傷がディレイ時間の制御のみでできる。

【0019】また、本発明の超音波探傷方法は、次の手段を採用した。

【0020】(4)斜角UTセンサ若しくはフェーズドアレイUTセンサからの超音波を走査し若しくは超音波振動子のディレイ時間を調整することにより、軸心方向から所望の方向に偏向させる屈折角にして、被検体外周内部に発射させる工程。

(5)被検体内部の外周に形成された垂直面に入射された超音波が、垂直面から反射される反射エコーを斜角UTセンサ若しくはフェーズドアレイUTセンサに入射させ検出する工程。

(6)被検体内部の外周に発射された超音波に対応する反射エコーが検出されないとき、超音波の発射方向の被検体内部に欠陥が生じていることを検出し、反射エコーが検出されたとき当該反射エコーが検出された超音波の発射方向には欠陥が生じていないことを検出する工程、とかなるものとした。

【0021】(c)これにより、UTセンサとしての斜角UTセンサからの超音波を軸心方向から所望の方向に偏向させる屈折角にし走査して欠陥探傷を行ったときには、上記(a)と同様な作用、効果がえられとともに、UTセンサとしてのフェーズドアレイUTセンサからの超音波をディレイ時間制御により超音波を軸心方向から所望の方向に偏向させる屈折角にして欠陥探傷を行ったときには、上記(a)と同様な作用、効果に加え、上記(b)と同様な作用、効果がえられる。

【0022】また、本発明の超音波探傷装置は、次の手段とした。

【0023】(7)被検体の上端に設置されたUTセンサから被検体内部に超音波を発射し、被検体内部の欠陥

で反射される反射エコーを受信し、この受信信号により被検体内部に生じている欠陥を検出して超音波探傷を行うUTセンサとして、被検体上端に設置され、絞った集束超音波ビームは被検体内部に生じている欠陥部先端部からの反射エコーを良好に検出できることから、一般的に使用されている絞った集束超音波ビームを発射でき、被検体内部に生じている欠陥部先端部からの反射エコーを検出し、被検体外周部に発生している欠陥先端で反射される反射エコーを検出して被検体内部欠陥を検出できる集束型斜角センサを設けた。

【0024】なお、集束型斜角センサから発射される集束超音波ビームは、被検体外周内部に刻設されたネジ溝の歯面から反射された反射エコー、換言すれば被検体外周内部に欠陥がないときの反射エコーが集束型斜角センサに入射されないようにするために、集束型斜角センサから発射される集束超音波ビームは、軸心方向からの偏向が小さい浅い屈折角で発射されるものにするのが好ましい。

【0025】(d)これにより、集束型斜角センサから発射された浅い屈折角の集束超音波ビームは、被検体外周内部に刻設されたネジ溝の歯面等を起点とする、ネジ溝深さよりも小さい欠陥部先端部から入射される反射エコーも検出できる。さらに、反射エコーは欠陥部先端部から反射されるものだけが集束型斜角センサに入射されるので、欠陥部形状が集束超音波ビームの発射方向と如何なる角度に傾いて発生したものであっても、欠陥部が被検体内部に生じている限り検出することができる。

【0026】また、集束型斜角センサでは欠陥部先端部が検出できることから、集束型斜角センサの中心と欠陥部が生じるネジ溝等との距離を予め計測しておくことにより、ネジ溝からの欠陥部の深さを容易に算出でき、また、過去被検体内部に生じた欠陥部のデータ等の解析から欠陥部の角度を予測しておくことにより、欠陥部の長さ(大きさ)も容易に算出でき、欠陥部発生による被検体の破損を予め高精度で予測することができ、被検体の信頼性を向上させることができる。

【0027】また、本発明の超音波探傷方法は、次の手段を採用した。

【0028】(8)集束型斜角センサから軸心方向から所望の方向に偏向させた浅い屈折角で集束超音波ビームを被検体内部に発射させる工程。

(9)被検体内部の欠陥部先端部から反射される反射エコーを集束型斜角センサに入射させる工程。

(10)被検体内部に発射された集束超音波ビームに対応する反射エコーが検出されたとき、当該反射エコーを発生させた集束超音波ビーム発射方向の被検体内部に欠陥があり、また、集束超音波ビームに対応する反射エコーが検出されないときは被検体内部には欠陥がないことを確認する工程、とかなる。

【0029】(e)これにより、上述(d)と同様な作

用、効果が得られる。

【0030】

【発明の実施の形態】以下、本発明の超音波探傷装置の実施の一形態を図面にともづき説明する。

【0031】なお、図において図5、図6に示す部材と同一若しくは類似の部材には、同一符号を付して説明は省略する。図1は、本発明の超音波探傷装置の実施の第1形態を示す図で、図1(a)は平面図、図1(b)は側面図、図1(c)は図1(b)に示すA部詳細図である。

【0032】図に示すように、本実施の形態の超音波探傷装置は、ボルト101内に斜角超音波（以下超音波ビームという）113を入射するためにボルト端面101aの半径方向に配置した斜角UTセンサ110を、ボルト端面101aの半径方向111及び側面外周の円周方向112に移動させ走査させるためのセンサガイド板114と、そのセンサガイド板114をボルト101の上方で保持すると共に、エンコーダ115の回転量を伝達するための歯車117を上端に配置した固定治具118からなる。

【0033】また、センサガイド板114と固定治具118は、センサガイド板114を円周方向112に回転させ、斜角UTセンサ110によるボルト101の円周方向112の走査をさせ、また回転位置におけるボルト101の半径方向の走査をさせる必要性から、相互に分離構造にされている。すなわち、ボルト101の外周面に刻設されたねじ部104に吻合されて、ボルト101の外周に配置されたナット120の上端には磁石121を介して固定治具118がナット120と同心状に配設されると共に、固定治具118の上端には、同様にナット120と同心状にされて配置され外周面に歯列が形成された円環状の歯車117が設けられている。

【0034】また、センサガイド板114には、ボルト端面101aの半径方向111に配置され、センサガイド板114の回転と共に、円周方向112に回転する斜角UTセンサ110の円周方向112の移動量を検知するためのエンコーダ115及びエンコーダ歯車116を装備しており、このエンコーダ歯車116と歯車117との吻合以外には、センサガイド板114と固定治具118とは分離された構造のものとなっている。

【0035】さらに、このエンコーダ115はセンサガイド板114に設けられている斜角UTセンサ110と同様にボルト端面101の半径方向に配置されセンサガイド板114上端に固着された支持台上のセンサガイド板114上方から外れた位置に固着されており、歯車117と吻合するエンコーダ歯車116の回転によりボルト101の外周に沿って回転し、センサガイド板114を円周方向に移動させ、これにより、センサガイド板114に配置された斜角UTセンサ110を円周方向112に走査させることができる。この斜角UTセンサ110

の走査量を検知するため、エンコーダ115にはエンコーダ115からの信号を長き表示させるための周方向長き装置119が装備されている。

【0036】また、斜角UTセンサ110の半径方向111の走査は、センサガイド板114に端部が固着され、歯車117と吻合するエンコーダ歯車の回転によってボルト101の外周に沿って回転するボルト端面101aの半径方向111に配置されたガイド板上で、斜角UTセンサ110を半径方向111に滑动させることによって、ボルト101の任意円周方向112位置での半径方向111の走査を行うようにしている。

【0037】すなわち、超音波を发射し又は反射波を受信してボルト101内に発生している割れ105等の欠陥を検出するUTセンサは、図5、図6に示したUTセンサ102のように垂直ビームを发射できるもの外に、例えば、垂直ビーム方向から30°、45°、60°又は75°偏向して超音波を发射し、又は反射波を受信できるようにした斜角UTセンサ110を使用するようにしている。

【0038】従って、斜角UTセンサ110を使用するようにした本実施の形態では、特定角度面角させた角度の屈折角度の超音波を发射する斜角UTセンサ110と斜角UTセンサ110の半径方向111の位置との組合せにより、ボルト101の内部に向けて发射される超音波ビーム113の角度が、ボルト101の外周に刻設され、超音波ビーム113が伝送されてくる方向に對向して設けられたネジ部101bの前面（以下対向面という）122に対して、超音波ビーム113がほぼ垂直に入射する角度にされて发射されるようにしている。

【0039】本実施の形態の超音波探傷装置は、上述の構成にされて斜角UTセンサ110は、ネジ部101bの対向する端面に対して、ほぼ垂直入射する超音波ビーム113を发射していることから、ネジ部101bの対向面122から反射エコー123が検出できることになり、この反射エコー123の状態からボルト101のネジ部101bが設けられていない部分に発生している割れ105は勿論のこと、ネジ部101bのネジ山の高さ以下の部分に発生している割れ105も検出できることとなる。

【0040】すなわち、図2に示すように、割れのない対向面122に向け超音波ビーム113を发射できる円周方向112、半径方向111の健全部位位置124aに斜角UTセンサ110が配置された場合、それぞれのネジ部104の対向面122からの反射エコー123は図2(c)に示すような反射エコーピーク123aが得られる。

【0041】これに対して、割れ105が発生している対向面122に向け超音波ビーム113を发射する円周方向112、半径方向111の非健全部位位置124bに斜角UTセンサ110が配置された場合、割れ105

の発生しているネジ部104の対向面122からは、反射エコー123がセンサに受信されないため、図2

(d)に示すように反射エコーピーク123aが消え、若しくは、反射エコーピーク123aと比較して若しくは小さなものになる。

【0042】この原理を適用し、反射エコーピーク123aの波形に着目することで、割れ105のボルト101内部に発生している欠陥の有無を検出することが可能となる。また、斜角UTセンサ110を、半径方向111に移動させて走査することで、ボルト101の高さ方向の位置を変えたネジ部の探傷が可能となる。

【0043】更に、本手法は、斜角法であり、ネジ部101bに超音波を入手していること及び割れ105等の欠陥により、反射エコー123の方向が偏角され、斜角UTセンサ110の受信部で受信されないことを用いているため、割れ105方向が何れの方向に傾いた場合でも、及び割れ105等の欠陥部がネジ部101bのネジ山より小さくネジ内に留まる微小な割れであっても、有効な探傷手法となる。また、得られた欠陥の円周方向112の長さを測定するためには、斜角UTセンサ110を半径方向111に向けたまま、円周方向112を走査させることが必要であり、手動探傷では困難な走査になる。これに対し、センサガイド板114を使用することで、これらの走査が容易に実行できる。

【0044】また、センサガイド板114は、ボルト101に取り付けられているものの、固定治具118とは分離構造であるため、斜角UTセンサ110による円周方向112の走査に応じて回転し、更に、この回転に伴い、エンコーダ歯車116が固定治具118の歯車117に沿って回転する構造としているため、エンコーダ115により、円周方向112の走査量を検知でき、エンコーダ115からの信号を長さ表示する周方向長さ表示装置119により、検出された欠陥の円周方向112長さの測定も容易にできる。

【0045】次に、図3は本発明の超音波探傷装置の実施の第2形態を示す図で、図3(a)は平面図、図3(b)は側面図である。図に示すように、本実施の形態の超音波探傷装置では、上述した実施の第1形態で使用した斜角UTセンサ110に代えてフェーズドアレイ(phased array) UTセンサ130を適用して、ボルト101のネジ部101bの割れ105等の欠陥を検出するようにしている。

【0046】フェーズドアレイUTセンサ130は、アレイ状に並べたセンサ群の位相(フェーズ)を制御することにより、超音波を電子的に走査させ電子走査を行うものでセンサ内にある独立に駆動可能な超音波振動子の駆動時間(ディレイ時間)を調整することで、所望の方向とする。フェーズドアレイUTセンサ130の軸心方向から偏角させた方向、いわゆる屈折角 θ を変えた超音波を送信できる。

【0047】従って、ボルト端面101aの中心にフェーズドアレイUTセンサ130を配置しディレイ時間を調整することで、ネジ部101bの対向面122に入射する超音波103を、例えばボルト101の外周面のネジ溝面等にはほぼ垂直に入射する角度とすることが可能となり、斜角UTセンサ110をボルト101の半径方向に走査させたときと同様の反射エコー123を得ることができる。

【0048】更に、ディレイ時間を変えることで、超音波の送信方向を制御できるため、対向面122からの反射エコー123の方向が、対向面122に入射する超音波103の方向から大きくずれる屈折角 θ 大となるような制御をした場合、浅い位置ネジ部131の軸方向133の超音波ビーム走査を行い、対向面122からの反射エコー123を図3(c)、図3(d)で示すように検出し、屈折角 θ 小となるような制御をした場合、深い位置ネジ部132の軸方向133の超音波ビーム走査を行い対向面122からの反射エコー123を図3(e)、図3(f)で示すように検出することになる。

【0049】また、割れ105等の欠陥がある場合には、実施の第1形態における斜角UTセンサ110と同様に、割れ105のある対向面122からの反射エコー123は浅い位置ネジ部131、深い位置ネジ部132に拘わらず、図3(d)、図3(f)に示すように消えることから、欠陥の有無を検出できることになる。このように、フェーズドアレイUTセンサ130を適用して、被検体に発生している欠陥を検出するようにした場合、屈折角 θ 147を変えることで軸方向133での超音波ビームの走査が可能となるため、フェーズドアレイUTセンサ130を移動させて走査させることなく、ネジ部101b高さ方向の探傷を実施することができる。

【0050】なお、屈折角 θ 147を可変できる角度範囲は、反射エコー123がフェーズドアレイUTセンサ130に受信される範囲に限定される。ただし、リニアアレイ走査を適用することで制限なくネジ部101b高さ方向の探傷が可能となる。

【0051】更に、マトリックス状に超音波振動子を配置した、フェーズドアレイUTセンサ130の場合ディレイ時間を制御することで、円周方向112への超音波ビームの走査が可能となることから、円周方向112の走査をすることなく、全局のネジ部探傷が実施できる。

【0052】次に、図4は本発明の超音波探傷装置の実施の第3形態を示す図で、図4(a)は平面図、図4(b)および図4(c)は側面図である。図に示すように、本実施の形態の超音波探傷装置では、上述した実施の第1形態で使った斜角UTセンサ110に代えて、ネジ部101bからの反射エコー123を受信しない小さな屈折角 θ を有する集束型斜角センサ140を適用して、ボルト101のネジ部101bの割れ105等の欠陥を検出するようにしている。

【0053】集束型斜角センサ140は、絞った集束超音波ビーム141を放射することから、割れ105等の欠陥先端部からの反射エコー123を検出する手法として、一般的に使用されている。この集束型斜角センサ140をボルト端面101aに配置し、屈折角 θ は、ネジ部101bの対向端面122からの反射エコー123を、集束型斜角センサ140が受信しない非常に浅い角度のものとしている。

【0054】従って、図4(c)に示すように、ボルト101内に割れ105等欠陥がないと反射エコー123は集束型斜角センサ140では受信されないが、割れ105等の欠陥があるとその先端部から発生する欠陥部先端反射エコー142を受信することになり、欠陥部先端反射エコー142の有無により、割れ105の有無を検出することが出来ることになる。また、欠陥部先端反射エコー142は割れ105等の先端部からのものであり、割れ105等の欠陥の傾きには依存しない。

【0055】したがって、集束型斜角センサ140を適用することにより、傾いた割れ105等であっても検出できることになる。更に、検出した割れ105等の先端部からの欠陥部先端反射エコー142と、あらかじめ測定しておいたネジ底143と集束型斜角センサ140の中心位置との距離Y144を用いた式により欠陥深さT145を特定できる。

【0056】 $T=Y-W \cos \theta$

ここで、Tはネジ底143からの欠陥深さ145、YはY距離144、Wはビーム路程146、 θ は屈折角147である。

【0057】このように、集束型斜角センサ140を用い、割れ105等の先端部から発生する欠陥部先端反射エコー142を使用して行う、いわゆる端面エコー法を適用することで、傾いた割れ105等の欠陥の検出、割れ105等の欠陥先端と集束型斜角センサ140の中心位置との距離143及びネジ底143からの欠陥深さT145の特定が可能となる。

【0058】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の超音波探傷装置によれば、内部の欠陥を検出する被検体の外周に配置された支持体の上端に設けられ、被検体外周を包囲して設けた円環状の歯車を上端に配置した固定治具、固定治具及び被検体の上部外周と間隙を設けて配置され、歯車と噛合回転するエンコーダ歯車、エンコーダ歯車回転から被検体回りの回転角度を検出するエンコーダ、回転位置で被検体の半径方向に移動でき、所定屈折角の超音波を被検体内部に発射し、発射方向と直交して被検体外周部に設けられた垂直面で反射される反射エコーのみを受渡し、欠陥部からの反射エコーは受渡ししない斜角UTセンサを有するセンサガイド板を設けた。

【0059】これにより、被検体軸心に平行な超音波の発射による被検体中央内部欠陥の検出ができ、被検体外

周に発生している欠陥の検出が、屈折角が異なる斜角UTセンサの選択、被検体の上方半径方向の移動量、被検体回りの回転量の設定組み合わせで、垂直面の角度が異なる場合又は同一角度でも高さ方向の違いで入射角が変化する場合でも、超音波を被検体外周の垂直面に垂直に入射させることができ、被検体内部の欠陥が被検体外周に生じている微小なものであっても、被検体の全高、全周にわたって検出できる。

【0060】また、本発明の超音波探傷装置は、欠陥を検出する超音波探傷を行うUTセンサとして、被検体上端に設置され、独立に駆動する内部の超音波振動子のディレイ時間を調整し、発進される超音波を所望の屈折角にして被検体内部全周方向に発射し、外周に形成された垂直面からの反射エコーを検出し、被検体外周内部の欠陥を検出できるフェーズドアレイUTセンサを設けた。

【0061】これにより、上記と同様な作用、効果がえられ、また、発進される超音波の屈折角がディレイ時間制御により、任意に変更できる浅い位置のネジ部の欠陥検出には屈折角の大きいディレイ時間にし、深い位置のネジ部の欠陥検出には屈折角が小さいディレイ時間にし、斜角UTセンサの選択、半径方向移動量、任意角度の設定の組み合わせでセンサ走査を行わず被検体高さ方向の欠陥探傷ができる。

【0062】また、本発明の超音波探傷方法は、斜角UTセンサ、フェーズドアレイUTセンサの走査、ディレイ時間の調整により超音波を所望の屈折角にし、被検体外周内部に発射させる工程、被検体外周の垂直面に入射された超音波の反射エコーを斜角UTセンサ、フェーズドアレイUTセンサに入射させる工程、被検体内部からの反射エコーに発射超音波の反射エコーが検出されず被検体内部に欠陥が生じていることを検出する工程とからなる。

【0063】これにより、斜角UTセンサからの超音波を所望の屈折角にし走査して欠陥探傷を行ったときは、上記斜角UTセンサを設けた超音波探傷装置を使用して探傷したときと同様な効果がえられる、フェーズドアレイUTセンサからの超音波をディレイ時間制御により所望の屈折角にして欠陥探傷を行ったときは、これに加えフェーズドアレイUTセンサを設けた超音波探傷装置を使用して探傷したときと同様な作用、効果が更に得られる。

【0064】また、本発明の超音波探傷装置は、被検体上端に設置され、被検体内部に生じている欠陥部先端部からの反射エコーを良好に検出できる絞った集束超音波ビームを発射でき、被検体内部に生じている欠陥部先端部からの反射エコーを検出し、被検体外周部に発生している欠陥先端で反射される反射エコーを検出して被検体内部欠陥を検出できる集束型斜角センサを設けた。

【0065】これにより、集束型斜角センサから発射された浅い屈折角の集束超音波ビームは、被検体外周内部

に刻設されたネジ溝の端面等を起点とする、ネジ溝深さよりも小さい欠陥部先端部から反射される反射エコーも検出できる。また、反射エコーは欠陥部先端部から反射だけが集束型斜角センサに入射され、欠陥部形状が集束超音波ビーム方向と傾いたものでも欠陥部を検出できる。また、集束型斜角センサは、集束型斜角センサ中心、欠陥部が生じるネジ溝等との距離計測により、欠陥部の深さを容易に算出でき、また欠陥部の角度を予測し欠陥部長さも容易に算出でき、欠陥部発生による被検体破損を予測でき、信頼性の向上を図ることができる。

【0066】また、本発明の超音波探傷方法は、集束型斜角センサから所望の方向に浅い屈折角で集束超音波ビームを被検体内部に発射させる工程、被検体内部の欠陥部先端部からの反射エコーを集束型斜角センサに入射させる工程、発射された集束超音波ビームに対応する反射エコーが検出されたとき、当該集束超音波ビーム発射方向の被検体内部に欠陥部発生を検出する工程とからなる。

【0067】これにより、上述の集束型斜角センサを設けた超音波探傷装置により得られる効果と同様な効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の超音波探傷装置の実施の第1形態を示す図で、図1(a)は平面図、図1(b)は断面図、図1(c)は図1(b)に示すA部詳細図、

【図2】図1に示す実施の第1形態による本発明の超音波探傷装置の実施の第1形態を示す図で、図2(a)は平面図、図2(b)は断面図、図2(c)は欠陥のない被検体内部からのピーク反射エコーを示す図、図2(d)は欠陥のある被検体内部からのピーク反射エコーを示す図、

【図3】本発明の超音波探傷装置の実施の第2形態を示す図で、図3(a)は平面図、図3(b)は断面図、図3(c)は屈折角大の場合の欠陥のない被検体内部からのピーク反射エコーを示す図、図3(d)は屈折角大の場合の欠陥のある被検体内部からのピーク反射エコーを示す図、図3(e)は屈折角小の場合の欠陥のない被検体内部からのピーク反射エコーを示す図、図3(f)は屈折角小の場合の欠陥のある被検体内部からのピーク反射エコーを示す図、

【図4】本発明の超音波探傷装置の実施の第3形態を示す図で、図4(a)は平面図、図4(b)は欠陥のない被検体の超音波探傷を行っているときの断面図、図4(c)は欠陥のある被検体の超音波探傷を行っているときの断面図、図4(d)は欠陥のない被検体内部からの反射エコーを示す図、図4(e)は欠陥のある被検体内部からのピーク反射エコーを示す図、

【図5】従来の超音波探傷装置を示す図で、図5(a)

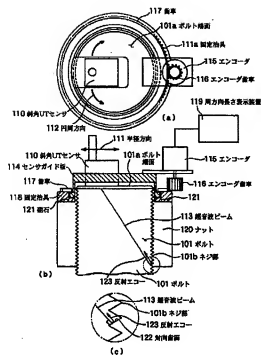
は平面図、図5(b)は欠陥部が被検体の中央部まで発生し、欠陥部からの反射エコーがUTセンサに到達している場合の断面図、

【図6】図5に示す従来の超音波探傷装置で超音波探傷を行っている図を示し、図6(a)は欠陥部が被検体の外周部に発生し欠陥部の検出が出来ないことを説明するための断面図、図6(b)は欠陥部が被検体の中央部まで発生していても、欠陥部が傾いているために欠陥部の検出が出来ないことを説明するための断面図である。

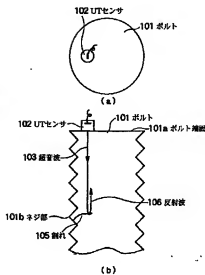
【符号の説明】

101	ボルト
101a	ボルト端面
101b	(ボルト)ネジ部
102	UTセンサ
103	超音波
104	ネジ部
105	割れ
106	反射波
110	斜角UTセンサ
111	半径方向
112	円周方向
113	(斜角超音波)超音波ビーム
114	センサガイド板
115	エンコーダ
116	エンコーダ歯車
117	歯車
118	固定治具
119	周方向長さ表示装置
120	ナット
121	磁石
122	対向端面
123	反射エコー
123a	反射エコーピーク
124a	健全部位置
124b	非健全部位置
130	フェーズドアレイUTセンサ
131	浅い位置ネジ部
132	深い位置ネジ部
133	軸方向
140	集束型斜角センサ
141	集束超音波ビーム
142	欠陥部先端反射エコー
143	ネジ底
144	距離Y
145	ネジ底からの欠陥深さT
146	ビーム路程W
147	屈折角 θ

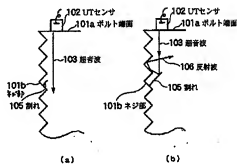
【图1】



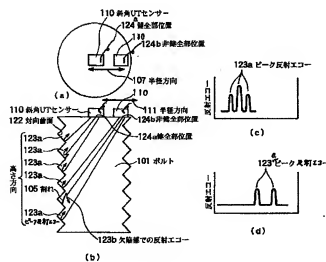
【图5】



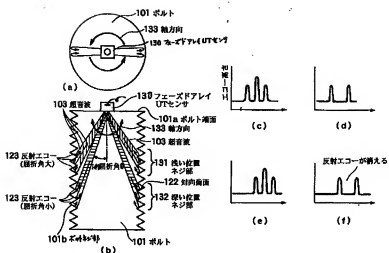
【图6】



【圖2】



【图3】



【図4】

